Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	я
10/573,295	FUJIMURA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Mark Budd	2834	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
310	330- 332,328,3 66,359	10/29/2007	MB
		<u> </u>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•	

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
1	S EAST Text se print out	10/29/2007	侧		

ATEGY	EXMR
	I
	İ